| |2)特許協力条約に基づいて公開された国際出願 11 MAR 2004

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年11 月27 日 (27.11.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/097767 A1

(KAWAMURA,Hiroyuki) [JP/JP]; 〒 576-0022 大阪

府 交野市 藤が尾 5-28-9 Osaka (JP). 杉本 和彦

(SUGIMOTO, Kazuhiko) [JP/JP]; 〒612-8485 京都府京都市伏見区羽東師志水町 138-8-A-201

Kyoto (JP). 青木 正樹 (AOKI,Masaki) [JP/JP]; 〒 562-0024 大阪府 箕面市 粟生新家 5-1 2-1 Osaka

(JP). 大谷 光弘 (OTANI,Mitsuhiro) [JP/JP]; 〒590-0024 大阪府 堺市向陵中町 3-8-3 1 Osaka (JP). 瀬戸口

広志 (SETOGUCHI,Hiroshi) [JP/JP]; 〒569-0816 大阪府 高槻市北昭和台町 33-10-101 Osaka (JP).

日比野 純一 (HIBINO, Junichi) [JP/JP]; 〒572-0802 大阪府 寝屋川市 打上9 1 9-1-A 7 1 2 Osaka (JP).

(51) 国際特許分類7: C09K 11/64, 11/08, H01J 11/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP03/06047

(22) 国際出願日:

2003 年5 月15 日 (15.05.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2002-142659

2002年5月17日(17.05.2002) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(74) 代理人: 岩橋 文雄,外(IWAHASHI,Fumio et al.); 〒 571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

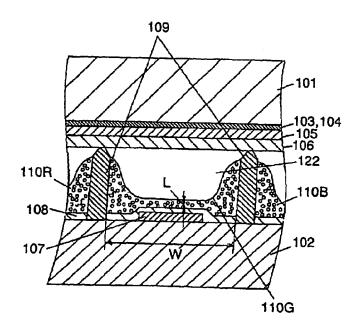
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 河村 浩幸

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

[毓葉有]

(54) Title: PLASMA DISPLAY UNIT

(54) 発明の名称: プラズマディスプレイ装置



(57) Abstract: A plasma display unit comprising a blue phosphor constituted of a compound of the formula Me₃MgSi₂O₈:Eu_x (wherein Me represents at least one member of calcium (Ca), strontium (Sr) and barium (Ba)) wherein with respect to the europium (Eu) atoms as a constituent thereof, the concentration of bivalent Eu ions is in the range of 45 to 95% while the concentration of trivalent Eu ions is in the range of 5 to 55%. A plasma display unit of high luminance and long life whose luminance deterioration in the process of panel production is less can be obtained.

3





(84) 指定国 /広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(57) 要約: プラズマディスプレイ装置において、青色蛍光体が $Me_3MgSi_2O_8$: Eu_X (ただし、Me は、カルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr) またはパリウム(Ba)のうちの少なくとも 1 種)であらわされる化合物からなり、この青色蛍光体を構成するユーロピウム(Eu)原子のうち、2 価の Eu イオン濃度が 45% 9 5% で、3 価の Eu イオン濃度が 5% ~ 55% としたことにより、パネル製造工程での輝度劣化が少なく、かつ高輝度で長寿命のプラズマディスプレイ装置が得られる。

明細書

プラズマディスプレイ装置

技術分野

5 本発明は、紫外線により励起されて発光する蛍光体層を有するテレビなどの画像表示に用いられるプラズマディスプレイ装置および、その蛍光体に関する。

背景技術

15

20

25

近年、コンピュータやテレビなどの画像表示に用いられているカラー表示装置 10 において、プラズマディスプレイパネル(以下、PDPという)を用いたプラズ マディスプレイ装置は、大型で、かつ薄型、軽量化が可能なことで注目されている。

プラズマディスプレイ装置は、いわゆる3原色(赤、緑、青)を加法混色することにより、フルカラー表示を行っている。このフルカラー表示を行うために、プラズマディスプレイ装置には3原色である赤(R)、緑(G)、青(B)の各色を発光する蛍光体層が設けられ、この蛍光体層を構成する蛍光体粒子はPDPの放電セル内で発生する紫外線により励起され、各色の可視光を生成している。

上記各色の蛍光体に用いられる化合物としては、例えば、赤色を発光する化合物として(YGd)BO3: Eu³+またはY2O3: Eu³+があり、緑色を発光する化合物として $Zn_2SiO_4: Mn^2+$ があり、また青色を発光する化合物として $BaMgAl_{10}O_{17}: Eu^2+$ がある。これらの各蛍光体は、所定の原材料を混ぜ合わせた後、1000C以上の高温で焼成して固相反応させることにより一般的に作製されている。この焼成により得られた蛍光体粒子をさらに粉砕して、ふるい分け(分級)を行い、所定の粒径のものを使用している。例えば、赤と緑の蛍光体粒子の平均粒径は $2\mum\sim5\mu$ mとし、青の蛍光体粒子の平均粒径は 3μ m~ 10μ mとしている。このように蛍光体粒子を粉砕し、ふるい分けする理由は、以下のようである。すなわち、一般にPDPに蛍光体層を形成する方法として、各色蛍光体粒子をペーストにしてスクリーン印刷する手法、または細いノズルから蛍光体インクを吐出させるインクジェット法等が用いられている。これらの方

25

法においては、蛍光体の粒子径が小さく、均一、すなわち粒度分布がそろっている方がペーストを塗布した際に、よりきれいな塗布面を得易いためである。つまり、蛍光体の粒子径が小さく、均一で形状が球状に近いほど、塗布面がきれいになり、蛍光体層中の蛍光体粒子の充填密度が大きくなり、粒子の発光表面積が増加し、アドレス駆動時の不安定性も改善される。この結果、プラズマディスプレイ装置の輝度を上げることができると考えられている。

しかしながら、蛍光体粒子の粒径を小さくすると、蛍光体の表面積の増大と同 時に蛍光体中の欠陥の増大が生じやすい。そのため、蛍光体表面に多量の水、炭 酸ガスまたは炭化水素系の有機物が吸着されやすくなる。特に、 $Ba_{1-x}MgA$ l 10O17: Eux、CaMgSi2O6: EuあるいはCa3MgSi2O8: Eu 10 のような2価のEuイオンが発光中心となる青色蛍光体の場合は、本来安定であ る3価のユーロピウム(Eu)を2価に還元しているため、結晶中に還元時にで きる酸素欠陥を有している。特に、Euの置換量が多くなると、この酸素欠陥量 が増大するということが知られている。このため、蛍光体結晶中のカルシウム(C a)、ストロンチウム (Sr)、バリウム (Ba) あるいはEuイオン近傍の酸素 15 欠陥に対して、空気中に存在する水や炭化水素が選択的に吸着する現象が生じる。 この結果、パネル製造工程中で水や炭化水素が大量にパネルの放電空間内に放出 され、放電中に蛍光体や保護膜である酸化マグネシウム(MgO)と反応して輝 度劣化や色度変化 (色度変化による色ずれや画面の焼き付け)、あるいは駆動マー ジンの低下や放電電圧の上昇等の現象が生じやすい。 20

また、水や炭化水素系ガスが選択的に青色蛍光体に吸着するため、ペーストやインクを作製する時にバインダー中のエチルセルロースが青色蛍光体に吸着しにくくなり、この青色蛍光体とエチルセルロースとが分離しやすくなる。エチルセルロースと青色蛍光体とが分離すると、特にインクジェット方式の場合、青色蛍光体は速度勾配がゼロとなるノズル開口部付近に堆積しやすくなり、結果としてノズルの目詰まりを起こすという課題が発生する。

これらの課題に対して、蛍光体表面にアルミナ($A1_2O_3$)膜を全面にコーティングすることで、これらの欠陥を修復する方法が示されている(例えば、特開 $\Psi2001-55567$ 号公報)。しかしながら、全面にコートすることによって、

紫外線の吸収が起こり蛍光体の発光輝度が低下するということがあらたに生じ、 またコーティングしてもなお紫外線による輝度の低下を充分防止できなかった。

ところで、PDPなどに用いられている蛍光体は、固相反応法や水溶液反応法等で作製されているが、粒子径が小さくなると上記したように欠陥が発生しやすくなる。特に、固相反応では蛍光体を還元雰囲気で焼成したり、粉砕したりすることで、多くの欠陥が生成されることが知られている。また、パネルを駆動する時の放電によって生じる波長が147nmの紫外線によっても、蛍光体に欠陥が発生するということも知られている(例えば、電子情報通信学会 技術研究報告、EID99-94 2000年1月27日)。

特に、2価のE u が発光イオンとなる青色蛍光体、例えばB a M g A 1 $_{10}$ O $_{7}$: E u ま たはC a $_{3}$ M g S i $_{2}$ O $_{8}$: E u は、蛍光体材料自身に酸素欠陥を有していることも知られている(例えば、応用物理、第<math>7 0 巻 第3 号 2 0 0 1 年 P P 3 1 0 0 0

従来の青色蛍光体については、これらの欠陥が発生することそのものが輝度劣化の原因であるとされてきた。すなわち、パネル駆動時に発生するイオンによる 蛍光体への衝撃によってできる欠陥や、波長147nmの紫外線によってできる 欠陥が劣化の原因であるとされてきた。

発明の開示

15

20 本発明はこのような課題に鑑みなされたもので、青色蛍光体のCa、Sr、BaまたはEuイオン近傍の酸素の欠陥をなくすことで、青色蛍光体表面への水や炭化水素の吸着を抑え、蛍光体の輝度劣化や色度変化または放電特性の改善を行うことを目的とするものである。

本発明者らは、輝度劣化の原因の本質は欠陥が存在することだけで起こるのではなく、Ca、Sr、Ba あるいはEuイオン近傍の酸素欠陥に選択的に水や炭酸ガスまたは炭化水素系ガスが吸着し、その吸着した状態で紫外線やイオンが照射されることによって、蛍光体が水や炭化水素と反応して輝度劣化や色ずれが起こることを見出した。すなわち、 $Me_3MgSi_2O_8$: Eu (ただし、Me は、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる青色蛍光体中のCa、

15

20

25

Sr、BaまたはEuイオン近傍の酸素欠陥に水や二酸化炭素ガスまたは炭化水素系ガスが吸着されることによって、種々の劣化が起こることを見出した。

また、これらの欠陥に水や二酸化炭素ガスまたは炭化水素ガスが吸着すると、インクを作製するときにバインダー中のエチルセルロースが蛍光体に吸着しにくくなる。そのため、蛍光体同士がエチルセルロースを介して互いに結合しなくなり、インクジェット方式で塗布するときにノズル開口部近傍にインクが堆積したり、エチルセルロース同士がからみあって目詰まりを起こすという知見も得た。

本発明は、これらの知見に基づき、青色蛍光体中の酸素欠陥を低減させること

で、青色蛍光体の輝度を低下させることなく、パネル作製工程やパネルの駆動時の青色蛍光体の劣化防止やノズルの目詰まりの防止を行ったものである。すなわち、 $Me_3MgSi_2O_8$: Eu(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる化合物中のMe、MgまたはEuイオン近傍の酸素欠陥を低減させるために、Ca、SrまたはBaイオンと置換している2価のEuイオンの一部を3価のEuイオンで置換することで、青色蛍光体の酸素欠陥を低減させたものである。すなわち、青色蛍光体である $Me_3MgSi_2O_8$: Eu(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる化合物中のEuは、MeであるCa、SrあるいはBaの移子に入り2価のプラスイオンとして存在している。その2価イオンのうちの一部を蛍光体の酸化等によって3価のEuイオンで置換すると正電荷が結晶中に増大する。この正電荷を中和、すなわち電荷を補償するために、Ca、Sr、Ba またはEuイオンの近傍の酸素欠陥に対して負電荷を持つ酸素が埋めるため、結果として酸素欠陥が低減できるものと推測される。

また、酸素欠陥が少なければ少ないほど、各工程での劣化の発生度合いを低減させることができる。ただし、3価のイオンが多くなりすぎると、輝度が低下してしまうので好ましくなく、Euの3価の量として特に好ましい範囲は、5%~55%である。

以上のような知見に基づき、本発明のプラズマディスプレイ装置は、1色また は複数色の放電セルが複数配列されるとともに、各放電セルに蛍光体層が配設さ れ、蛍光体層が紫外線により励起されて発光するプラズマディスプレイパネルを

10

15

20

備えたプラズマディスプレイ装置であって、上記蛍光体層は少なくとも青色蛍光体層を有し、青色蛍光体層は青色蛍光体が $Me_3MgSi_2O_8$: Eu(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなり、青色蛍光体を構成するユーロピウム(Eu)原子のうち、2価のEuイオン濃度が45%~95%で、3価のEuイオン濃度が5%~55%である化合物で構成したものである。

また、本発明の蛍光体は、紫外線により励起されて可視光を発光する $Me_3MgSi_2O_8$: Eu(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも 1種)の結晶構造からなる化合物の蛍光体であって、その蛍光体を構成するEu原子のうち、2価のEuイオン濃度が $45\%\sim95\%$ で、3価のEuイオン濃度が $5\%\sim55\%$ であることを特徴とする。

さらに、本発明の蛍光体の製造方法は、2価のEuイオンを母体に持つ Me_3 $MgSi_2O_8$: Eu(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる化合物の蛍光体を酸化雰囲気中で焼成して、2価のEuイオンのうちの $5\%\sim550\%$ を3価に置換する方法からなる。

また、本発明の蛍光体の製造方法は、Ca、Ba、Sr、マグネシウム (Mg)、シリコン (Si) およびEuをそれぞれ含有する酸化物、炭酸化物または金属塩を混合して混合物を作製する工程と、混合物を空気中で焼成して炭酸化物または金属塩を分解する工程と、混合物を還元雰囲気中で焼成してEu原子の状態を2価にする工程と、酸化雰囲気中で焼成してEuの2価イオンが45%~95%で、Euの3価イオンが5%~55%にする工程とを有する。

すなわち、蛍光体の製造方法として、固相燒結法、液相法または液体噴霧法がある。固相燒結法は、従来の酸化物や炭酸化物または硝酸化物原料をフラックス(例えば、弗化カルシウム(CaF2)、弗化マグネシウム(MgF2)、弗化ユーロピウム(EuF3)等)を用いて固相状態で焼結する方法である。液相法は、有機金属塩や硝酸塩を用い、これらを水溶液中で加水分解し、アルカリ等を加えて沈殿させる共沈法を用いて蛍光体の前駆体を作製し、次にこれを熱処理して作製する方法である。また、液体噴霧法は、蛍光体原料が入った水溶液を加熱された炉中に噴霧して作製する製造方法である。これらのいずれの方法においても蛍

WO 03/097767

20

25

光体である化合物の $Me_3MgSi_2O_8$: Euo2価のイオンを3価のイオンで、その一部を置換することが輝度の劣化防止やインクジェット塗布時の目詰まり防止に大きな効果を有する。

ここで、蛍光体の製造方法の一例として、青色蛍光体の固相反応法による製法 について述べる。原料として、炭酸カルシウム($CaCO_3$)、炭酸ストロンチウム($SrCO_3$)、炭酸バリウム($BaCO_3$)、炭酸マグネシウム($MgCO_3$)、二酸化珪素(SiO_2)および酸化ユーロピウム(Eu_2O_3)等の炭酸化物や酸化物と、必要に応じて焼結促進剤としてのフラックス、例えば CaF_3 、 EuF_3 または塩化バリウム($BaCl_2$)を少量加えて1000~~14000で2時間、水素一窒素(H_2-N_2)中で焼成する。この時点ではEuはすべて2価である。この焼成後、これを粉砕しふるい分けを行う。次に、この蛍光体を、酸素(O_2)中、酸素一窒素(O_2-N_2)中、水蒸気一窒素(H_2O-N_2)中またはオゾン一窒素(O_3-N_2)中で、350~~10000でで熱処理して、Eu2 価の一部を3価に置換する。ただし、この酸化雰囲気での熱処理は、1000~~140000での還元工程後に、同じ炉中で降温時の1000~350~0間に酸化させても良い。

水溶液から蛍光体を作製する液相法の場合は、蛍光体を構成する元素を含有する有機金属塩、例えばアルコキシドやアセチルアセトン、または硝酸塩を水に溶解した後、加水分解して共沈物(水和物)を作製する。それを水熱合成(オートクレーブ中で結晶化)、空気中で焼成、または高温炉中に噴霧して粉体を得る。この粉体を1000 $\mathbb{C} \sim 1400$ \mathbb{C} で2時間、還元性雰囲気、例えば $\mathbb{H}_2/\mathbb{N}_2 = 5$ \mathbb{M}_2 \mathbb{M}

10

15

20

このように従来の青色蛍光体粉作製工程を用いて、 $Me_3MgSi_2O_8:Eu$ (ただし、Me は、Ca、Sr またはBa のうちの少なくとも 1 種)からなる化合物中のEu の 2 価イオンをEu の 3 価のイオンで一部置換することで、青色蛍光体の輝度を低下させることなく、水や炭化水素が吸着しにくい青色蛍光体を得ることができる。また、同時に、インクジェット法で蛍光体層を塗布してもノズルの目詰まりが起こらなくできる。この結果、蛍光体焼成工程、パネル封着工程、パネルエージング工程またはパネル駆動中においても、吸着した水や二酸化炭素等が発生しにくくなり、信頼性の高いプラズマディスプレイパネルを実現できる。すなわち、本発明のプラズマディスプレイ装置は、1 色または複数色の放電セ

すなわら、平元明のノフへ、フィへノレイを置ば、「日または原数日の版画とれた物でであるとともに、各放電セルに対応する色の蛍光体層が配設され、その蛍光体層が紫外線により励起されて発光するプラズマディスプレイパネルを備えたプラズマディスプレイ装置であって、蛍光体層は青色蛍光体層を有し、その青色蛍光体層は、 $Me_3MgSi_2O_8:Eu$ (ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる化合物中の2価のEuイオンのうち、5%~55%を<math>3価のEuイオンにした青色蛍光体粒子から構成されていることを特徴とする。

 $Me_3MgSi_2O_8:Eu$ (ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)のEuイオンのうち、 $5\%\sim55\%$ を3価のEuイオンにした青色蛍光体粒子は、粒径が $0.05\mu m\sim3\mu m$ と小さく、粒度分布も良好である。また、蛍光体層を形成する蛍光体粒子の形状が球状であれば、さらに充填密度が向上し、実質的に発光に寄与する蛍光体粒子の発光面積が増加する。したがって、プラズマディスプレイ装置の輝度も向上するとともに、輝度劣化や色ずれが抑制されて輝度特性に優れたプラズマディスプレイ装置を得ることができる。

ここで、蛍光体粒子の平均粒径は、0.1μm~2.0μmの範囲がさらに好ましい。また、粒度分布は最大粒径が平均値の4倍以下で、最小値が平均値の1 /4以上がさらに好ましい。蛍光体粒子において紫外線が到達する領域は、粒子 表面から数百 n m程度と浅く、ほとんど表面しか発光しない状態であり、こうし た蛍光体粒子の粒径が2.0μm以下になれば、発光に寄与する粒子の表面積が 増加して蛍光体層の発光効率は高い状態とすることができる。また、3.0μm 以上であると、蛍光体の厚みが 20μ m以上必要となり放電空間が十分確保できなくなる。一方、 0.1μ m以下であると、欠陥が生じやすく輝度を向上することができない。

また、蛍光体層の厚みを蛍光体粒子の平均粒径の8倍~25倍の範囲内にすれば、蛍光体層の発光効率が高い状態を保ちつつ、放電空間を十分に確保することができるので、プラズマディスプレイ装置における輝度を高くすることができる。 特に、蛍光体の平均粒径が3μm以下であると、その効果は大きい。

ここで、プラズマディスプレイ装置における青色蛍光体層に使用する具体的な 蛍光体粒子としては、2価のE uイオンのうち、5%~55%を3価のE uにし t Me $_{3(1-X)}$ Mg S i $_{2}$ O $_{8}$: E u $_{x}$ (ただし、Me は、Ca、SrまたはBaの うちの少なくとも 1 種)で表される化合物を用いることができる。ここで、この 化合物における Xの値は、0. 003 \leq X \leq 0. 25であれば輝度が高く、好ま しい。またCa、SrまたはBaの組み合わせは、各元素単独でも、混合でも良いが、CaとSr、CaとBaの組み合わせが特に良い。

- また、プラズマディスプレイ装置における赤色蛍光体層に使用する具体的な蛍光体粒子としては、 $Y_{2x}O_3: Eu_x$ 、もしくは(Y、Gd) $_{1-x}BO_3: Eu_x$ で表される化合物を用いることができる。ここで、赤色蛍光体の化合物におけるXの値は、 $0.05 \le X \le 0.20$ であれば、輝度及び輝度劣化の安定性に優れ好ましい。
- また、プラズマディスプレイ装置における緑色蛍光体層に使用する具体的な蛍光体粒子としては、 $Ba_{1-x}Al_{12}O_{19}:Mn_x$ 、もしくは $Zn_{2-x}SiO_4:Mn_x$ で表される化合物を用いることができる。ここで、上記緑色蛍光体の化合物におけるXの値は、 $0.01 \le X \le 0.10$ であることが、輝度及び輝度劣化に優れるため好ましい。
- また、本発明に係るPDPの製造方法は、背面パネルの基板上に、 Me_3Mg Si_2O_8 : Eu (ただし、Me は、Ca 、Sr またはBa のうちの少なくとも 1 種) からなる青色蛍光体の 2 価のEu のうち、 $5\%\sim55\%$ を 3 価のEu イオンにした青色蛍光体粒子、赤色蛍光体粒子及び緑色蛍光体粒子と、バインダとからなるペーストをノズルから塗布して配設する配設工程と、そのパネル上に配設さ

れたペーストに含まれるバインダを焼失させる焼成工程と、焼成工程により蛍光 体粒子が基板上に配設された背面パネルと表示電極を形成した前面パネルとを重 ね合わせて封着する工程とを備えており、輝度、および輝度劣化に優れたプラズ マディスプレイ装置を得ることができる。

また、本発明にかかる蛍光灯は、紫外線により励起されて可視光を発光する蛍光体層を有する蛍光灯であって、 $Me_3MgSi_2O_8$: Eu (ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種) からなる青色蛍光体の2価のEuのうち、 $5\%\sim55\%$ を3価のEuにした構成とすることにより、蛍光体粒子自体が発光特性に優れ、輝度及び輝度劣化に優れた蛍光灯とすることができる。

10

図面の簡単な説明

【図1】

本発明の一実施の形態に係るプラズマディスプレイパネルの前面ガラス基板を 除いた平面図

15 【図2】

同パネルの画像表示領域の構造の一部を断面で示す斜視図

【図3】

同パネルを用いたプラズマディスプレイ装置のブロック図

【図4】

20 同パネルの画像表示領域の構造を示す断面図

【図5】

同パネルの蛍光体層を形成する際に用いるインク塗布装置の概略構成図

発明を実施するための最良の形態

25 (実施例1)

以下、本発明の一実施例のプラズマディスプレイ装置について、図面を参照し ながら説明する。

図1はPDPにおける前面ガラス基板を取り除いた模式図であり、図2は、P DPの画像表示領域について一部を断面で示す斜視図である。なお、図1におい

10

15

ては表示電極群、表示スキャン電極群、アドレス電極群の本数などについては分かり易くするため一部省略して図示している。

図1に示すように、PDP100は、前面ガラス基板(図示せず)と、背面ガラス基板102と、N本の表示電極103と、N本の表示スキャン電極104群 (104(1)から104(N))と、M本のアドレス電極107群(107(1)から107(M))と、気密シール層121とからなり、この気密シール層121の内部領域が画像表示領域123である。本実施例のPDPは、表示電極103、表示スキャン電極104およびアドレス電極107による3電極構造の電極マトリックスを有しており、表示電極103および表示スキャン電極104とアドレス電極107との交点に放電セルが形成されている。

このPDP100は、図2に示すように、前面パネルと背面パネルとがはりあわされ、前面パネルと背面パネルとの間に形成される放電空間122内に放電ガスが封入された構成となっている。前面パネルは、前面ガラス基板101の1主面上に表示電極103、表示スキャン電極104、誘電体ガラス層105、MgO保護層106が配設されて構成されている。また、背面パネルは、背面ガラス基板102の1主面上にアドレス電極107、背面側誘電体ガラス層108、隔壁109および赤色蛍光体層110R、緑色蛍光体層110G、青色蛍光体層110Bが配設されて構成されている。

さらに、図3に示すPDP駆動装置150に接続することによりプラズマディスプレイ装置が構成されている。プラズマディスプレイ装置は、図3に示すように、PDP100に表示ドライバ回路153、表示スキャンドライバ回路154、アドレスドライバ回路155およびコントローラ152を有している。コントローラ152の制御に従い点灯させようとする放電セルにおいて、表示スキャン電極104とアドレス電極107に電圧を印加することによりその間でアドレス放電を行い、その後表示電極103と表示スキャン電極104間にパルス電圧を印加して維持放電を行う。この維持放電により、当該放電セルにおいて紫外線が発生し、この紫外線により励起された蛍光体層が発光することで放電セルが点灯するもので、各色の放電セルの点灯、非点灯の組み合わせによって画像が表示される。

20

次に、上述したPDPについて、その製造方法を図4および図5を参照しながら説明する。図4は本実施例のPDPの断面図の一部を示し、図5は蛍光体層を 形成する際に用いるインク塗布装置の概略構成図である。

前面パネルは、前面ガラス基板101上に、まず各N本の表示電極103および表示スキャン電極104(図2においては各2本のみ表示している)を交互かつ平行にストライプ状に形成した後、その上から誘電体ガラス層105で被覆し、さらに誘電体ガラス層105の表面にMgO保護層106を形成することによって作製される。

表示電極103および表示スキャン電極104は、インジウムスズ酸化物(ITO)からなる透明電極と銀からなるバス電極とから構成される電極であって、バス電極用の銀ペーストはスクリーン印刷により塗布した後、焼成することによって形成される。

MgO保護層106は、例えばスパッタリング法やCVD法(化学蒸着法)に 25 よって所定の厚み(約 $0.5\mu m$)となるように形成される。

一方、背面パネルは、まず背面ガラス基板102上に、電極用の銀ペーストをスクリーン印刷法やフォトグラフィー法で形成し、その後焼成することによってM本のアドレス電極107が列設された状態に形成される。その上に鉛系のガラス材料を含むペーストがスクリーン印刷法で塗布されて誘電体ガラス層108が

20

25

形成され、同じく鉛系のガラス材料を含むペーストをスクリーン印刷法により所定のピッチで繰り返し塗布した後、焼成することによって隔壁109が形成される。この隔壁109により、放電空間122はライン方向に一つの放電セル(単位発光領域)毎に区画される。

図4に示すように、隔壁109の間隙寸法Wは、画面の表示寸法に合わせて規定される。たとえば、32インチ~50インチの高精細テレビ (HD-TV)では、130μm~240μm程度に規定される。そして、隔壁109間の溝に、赤色(R)、緑色(G)、および青色(B)の蛍光体インクを塗布し、400~590℃の温度で焼成することで、各蛍光体粒子が結着してなる蛍光体層110R、110G、110Bが形成される。本実施例においては、青色蛍光体として、Me3MgSi2O8: Euからなる化合物において2価のEuイオンのうち、5%~55%が3価のEuイオンで置換された化合物の蛍光体粒子と有機バインダとからなるペースト状の蛍光体インクを用いる。

これらの赤色蛍光体層110R、緑色蛍光体層110G、青色蛍光体層110 Bのアドレス電極107上における積層方向の厚みLは、各色蛍光体粒子の平均 粒径のおよそ8倍~25倍程度に形成することが望ましい。すなわち、これらの 蛍光体層に一定の紫外線を照射したときの輝度(発光効率)を確保するために、 これらの蛍光体層は放電空間において発生した紫外線を透過させることなく吸収 するために蛍光体粒子が最低でも8層、好ましくは20層程度積層された厚さと することが望ましい。それ以上の厚さであれば蛍光体層の発光効率はほとんど飽 和してしまうだけでなく、放電空間122の大きさを十分に確保することもでき なくなる。また、水熱合成法等により得られた蛍光体粒子のように、その粒径が 十分小さく、かつ球状であれば、球状でない粒子を使用する場合と比べ積層段数 が同じ場合であっても蛍光体層充填度が高まるとともに、蛍光体粒子の総表面積 が増加するため、蛍光体層における実際の発光に寄与する蛍光体粒子表面積が増 加し、さらに発光効率が高まる。この蛍光体層110R、110G、110Bの 合成方法、特に青色蛍光体層110Bに用いる2価のEuイオンのうち5%~5 5%が3価のEuイオンに置換された青色蛍光体粒子の製造法については後述す る。

15

20

このようにして作製された前面パネルと背面パネルは、前面パネルの各電極と 背面パネルのアドレス電極とが直交するように重ね合わせられるとともに、パネ ル周縁部に封着用ガラスを配置し、これを例えば450℃程度で10分間~20 分間焼成して気密シール層121(図1)を形成させることにより封着される。

5 そして、一旦放電空間 122内を高真空(例えば、 1.1×10^{-4} Pa)に排気した後、放電ガス(例えば、He-Xe 系またはNe-Xe 系の不活性ガス)を所定の圧力で封入することによって PDP 100 が作製される。

図 5 は、蛍光体層を形成する際に用いるインク塗布装置の概略構成図である。 図 5 に示すように、インク塗布装置 2 0 0 は、サーバ 2 1 0、加圧ポンプ 2 2 0、 ヘッダ 2 3 0 などを備え、蛍光体インクを蓄えるサーバ 2 1 0 から供給される蛍光体インクは、加圧ポンプ 2 2 0 によりヘッダ 2 3 0 に加圧されて供給される。 ヘッダ 2 3 0 にはインク室 2 3 0 a およびノズル 2 4 0 が設けられており、加圧されてインク室 2 3 0 a に供給された蛍光体インクは、ノズル 2 4 0 から連続的に吐出されるようになっている。このノズル 2 4 0 の口径 D は、ノズルの目詰まり防止のため 3 0 μ m 以上で、かつ塗布の際の隔壁からのはみ出し防止のために隔壁 1 0 9 間の間隔W (約 1 3 0 μ m ~ 2 0 0 μ m) 以下にすることが望ましく、通常 3 0 μ m ~ 1 3 0 μ m に設定される。

ヘッダ230は、図示しないヘッダ走査機構によって直線的に駆動されるように構成されており、ヘッダ230を走査させるとともにノズル240から蛍光体インク250を連続的に吐出することにより、背面ガラス基板102上の隔壁109間の溝に蛍光体インクが均一に塗布される。ここで、使用される蛍光体インクの粘度は25℃において、1.5Pa・s~30Pa・sの範囲に保たれている。

なお、上記サーバ210には図示しない攪拌装置が備えられており、その攪拌 により蛍光体インク中の粒子の沈殿が防止される。またヘッダ230は、インク 室230aやノズル240の部分も含めて一体成形されたものであり、金属材料を機械加工ならびに放電加工することによって作製されたものである。

また、蛍光体層を成膜する方法としては、上記方法に限定されるものではなく、例えば、フォトリソ法、スクリーン印刷法または蛍光体粒子を混合させたフィル

20

ムを配設する方法など、種々の方法を利用することができる。

蛍光体インクは、各色蛍光体粒子、バインダおよび溶媒が混合され、1.5P a·s~30Pa·sとなるように調合されたものであり、必要に応じて界面活 性剤、シリカ、分散剤(0.1~5wt%)等を添加してもよい。

この蛍光体インクに調合される赤色蛍光体としては、(Y、Gd) $_{1-x}BO_3$: 5 Eu_x または $Y_{2x}O_3: Eu_x$ で表される化合物が用いられる。これらは、その母 体材料を構成するY元素の一部がEuに置換された化合物である。ここで、Y元 素に対するEu元素の置換量Xは、0.05≦X≦0.20の範囲となることが 好ましい。これ以上の置換量とすると、輝度は高くなるものの輝度劣化が著しく なることから実用上使用できにくくなる。一方、この置換量以下である場合には、 10 発光中心であるEuの組成比率が低下し、輝度が低下して蛍光体として使用でき なくなるためである。

緑色蛍光体としては、Ba_{1-x}Al₁₂O₁₉: Mn_xまたはZn_{2-x}SiO₄: M n_x で表される化合物が用いられる。 $Ba_{1-x}Al_{12}O_{19}:Mn_x$ は、その母体材 料を構成するBa元素の一部がMnに置換された化合物であり、 $Zn_{2-x}SiO$ 4:Mnxは、その母体材料を構成するZn元素の一部がMnに置換された化合物 である。ここで、Ba元素及びZn元素に対するMn元素の置換量Xは、上記赤 色蛍光体のところで説明した理由と同様の理由により、0.01≦X≦0.10 の範囲となることが好ましい。

青色蛍光体としては、Me₃MgSi₂O₈:Euで表される化合物が用いられ る。Me_{3(1-x)}MgSi₂O₈:Eu_xは、その母体材料を構成する2価のMe (M eは、Ca、Sr、Baのうちのいずれか一種以上)元素の一部が2価のEuに 置換された化合物である。ここで、Me元素に対するEu元素の置換量Xは、上 記と同様の理由により、前者の青色蛍光体は0.003≦X≦0.25の範囲と することが好ましい。また前記2価のEuイオンと置換させる3価のEuイオン 25 の置換量は、化合物をMe₃Eu⁽⁺²⁾_{1-a}Eu⁽⁺³⁾_aMgSi₂O₈: Euであら わすと、0.05≦a≦0.55の範囲とすることが好ましい。すなわち5%~ 55%の範囲がノズルの目詰まり防止に対して特に好ましい。

これらの蛍光体の合成方法については後述する。

15

蛍光体インクに調合されるバインダとしては、エチルセルローズやアクリル樹脂を用い(インクの $0.1\sim10$ wt%を混合)、溶媒としては、 α -ターピネオール、ブチルカービトールを用いることができる。なお、バインダとしてPMAやPVAなどの高分子を、溶媒としてジエチレングリコール、メチルエーテルなどの有機溶媒を用いることもできる。

本実施例においては、蛍光体粒子には、固相焼成法、水溶液法、噴霧焼成法または水熱合成法により製造されたものが用いられる。以下、それぞれの蛍光体材料について製造方法を説明する.

最初に、青色蛍光体となる化合物である $Me_{3(1-x)}MgSi_2O_8:Eu_x$ について水熱合成法による製造方法を説明するが、本実施例においてはMeがCaの場合について説明する。

まず、混合液作製工程において、原料となる硝酸カルシウム($Ca(NO_3)_2$)、硝酸マグネシウム($Mg(NO_3)_2$)、 SiO_2 、硝酸ユーロピウム($Eu(NO_3)_2$)を、モル比が(3(1-X)): $1:2:X(0.003 \le X \le 0.25)$ となるように混合し、これを水性媒体に溶解して水和混合液を作製する。この水性媒体にはイオン交換水、純水が不純物を含まない点で好ましいが、これらに非水溶媒、例えばメタノールやエタノール等が含まれていても使用することができる。

次に、水和混合液を金または白金などの耐食性、耐熱性を有する容器に入れて、 20 例えばオートクレーブなどの加圧しながら加熱することができる装置を用い、 高 圧容器中で所定温度 $(1\ 0\ 0\sim 3\ 0\ 0^{\circ})$ 、 所定圧力 $(0.\ 2\ MP\ a\sim 1\ 0\ MP\ a)$ の下で水熱合成 $(1\ 2\sim 2\ 0\ blill)$ を行う。

この水熱合成により作成された粉体を還元雰囲気下、例えば水素を 5%と窒素を 95%含む雰囲気下で、所定温度、所定時間、例えば、1350%で2時間焼 成する。この還元雰囲気下で作製した青色蛍光体のEuはほとんど 2 価である。 次に、これを分級し、 O_2 、 O_2-N_2 、 H_2O-N_2 あるいは O_3-N_2 雰囲気中で、 $350\%\sim1000\%$ で熱処理することにより、還元雰囲気下で作製した青色蛍光体中の 2 価のEu のうち、 $5\%\sim55\%$ を 3 価のEu で置換した青色蛍光体M $e_{3(1-x)}$ Mg Si_2O_8 : Eu_x を得ることができる。 2 価から 3 価への置換量の

10

15

20

25

コントロールは、 O_2 濃度、熱処理時間および熱処理温度を調整することで行った。

また、 O_2 、 O_2 - N_2 、 H_2 O- N_2 あるいは O_3 - N_2 中で熱処理する時に、A 1_2O_3 、 SiO_2 または酸化ランタン(La_2O_3)等の酸化物、弗化ランタン(La_F_2)または弗化アルミニウム($A1F_3$)等のフッ化物を、これらの元素を含有する有機化合物、例えばアルコキシドやアセチルアセトンを用いて蛍光体表面に加水分解法を用いて付着させれば、青色蛍光体の劣化特性やノズルの目詰まりはさらに改良される。すなわち、蛍光体粉とアルコールおよび有機化合物を混合して、有機化合物を蛍光体表面で加水分解させた後、アルコールを除去して熱処理することで、蛍光体粉の表面にこれらの膜をコーティングできる。この方法による酸化物やフッ化物のコーティング量は、紫外線が透過できるようにするために必要最小限の厚さとすることが望ましい。すなわち0.1 μ m以下が望ましい。

また、水熱合成を行うことにより得られる蛍光体粒子は球状となり、かつ粒径が従来の固相反応から作製されるものと比べて小さい(平均粒径: 0.05μ m $\sim 2.0\mu$ m程度)。なお、ここでいう「球状」とは、ほとんどの蛍光粒子の軸径比(短軸径/長軸径)が、例えば0.9以上1.0以下であるものとして定義しているが、必ずしも蛍光体粒子のすべてがこの範囲に入る必要はない。

また、上記の水和混合物を金または白金の容器に入れずに、この水和混合物を ノズルから高温炉に吹き付けて蛍光体を合成する噴霧法によって青色蛍光体を作 製し、この青色蛍光体粉末を O_2 、 O_2-N_2 、 H_2O-N_2 あるいは O_3-N_2 中で 熱処理しても作製することができる。

次に、MeがCa、BaおよびSrからなる化合物((Ca、Ba、Sr) $_{3(1)}$ $_{-x)}$ Mg Si $_{2}$ O_{8} : Eu_{x} o 場合の製造方法について説明する。この蛍光体は、上述の青色蛍光体材料とは、原料が異なるのみで固相反応により作製する。以下、その使用する原料について説明する。

原料として、水酸化カルシウム($Ca(OH)_2$)、水酸化バリウム($Ba(OH)_2$)、水酸化ストロンチウム($Sr(OH)_2$)、水酸化マグネシウム($Mg(OH)_2$)、水酸化アルミニウム($Al(OH)_3$)および水酸化ユーロピウム(E

20

25

u (OH) $_2$)を所定のモル比となるように秤量し、これらをフラックスとしての $A1F_3$ と共に混合し、これを空気中1100℃で焼成後、還元雰囲気下、例えば水素 5%と窒素 95%とからなる雰囲気で、所定温度(1100℃から1600℃で2時間)焼成する。次に、1100℃~1600℃から降温中において、1000℃以下、350℃以上の温度のときに O_2 、 O_2 - N_2 、 H_2 O- N_2 あるいは O_3 - N_2 を焼成炉に導入することで、Eu02価イオンの一部を 3価のイオンで置換した青色蛍光体を得る。

なお蛍光体の原料として、酸化物、硝酸塩、水酸化物を主に用いたが、Ca、Ba、Sr、Mg、Al あるいはEu等の元素を含む有機金属化合物、例えば金 II0 属アルコキシドやアセチルアセトン等を用いて作製することもできる。また、 O_2 、 O_2 - N_2 、 H_2O - N_2 あるいは O_3 - N_2 中で焼成するときに、 Al_2O_3 、Si O_2 、 AlF_3 、 La_2O_3 または LaF_2 等を、同時に金属アルコキシドやアセチルアセトンを用いた加水分解法によってコーティングすれば、蛍光体の劣化特性はさらに改良される。

15 次に、緑色蛍光体となる化合物である $Z n_{2-x} S i O_4 : Mn_x$ の製造方法について説明する。

まず、混合液作製工程において、原料である硝酸亜鉛($Zn(NO_3)$)、硝酸 珪素 ($Si(NO_3)_2$)、硝酸マンガン ($Mn(NO_3)_2$) をモル比で (2-X): 1:Xで、 $0.01 \le X \le 0.10$ となるように混合する。次に、この混合溶液をノズルから超音波を印加しながら 1500 ℃に加熱して噴霧し、緑色蛍光体を作製する。

同様に、 $Ba_{1-x}Al_{12}O_{19}:Mn_x$ の製造方法について説明する。

まず、混合液作製工程において、原料である硝酸バリウム($Ba(NO_3)_2$)、硝酸アルミニウム $(A1(NO_3)_2)$ 、硝酸マンガン $(Mn(NO_3)_2)$ がモル比で (1-X):12:Xで、 $0.01 \le X \le 0.10$ となるように混合し、これをイオン交換水に溶解して混合液を作製する。

次に、水和工程においてこの混合液に塩基性水溶液、例えばアンモニア水溶液 を滴下することにより、水和物を形成させる。その後、水熱合成工程において、 この水和物とイオン交換水とを白金や金などの耐食性、耐熱性を有するカプセル

20

中に入れて、例えばオートクレーブを用いて高圧容器中で所定温度、所定圧力、 例えば、温度100~300℃、圧力0.2MPa~10MPaの条件下で、所 定時間、例えば、2~20時間水熱合成を行う。

その後、乾燥することにより、 $Ba_{1-x}Al_{12}O_{19}: Mn_x$ が得られる。この 水熱合成工程により得られる蛍光体は、粒径が $0.1\mu m\sim 2.0\mu m$ 程度で、 かつその形状が球状となる。次に、この粉体を空気中で $800\%\sim 1100\%$ で 熱処理した後分級して、緑色の蛍光体とする。

次に、赤色蛍光体となる化合物である(Y、Gd) $_{1-x}BO_3:Eu_x$ の製造方法について説明する。

混合液作製工程において、原料である硝酸イットリウム(Y₂(NO₃)₃)、硝酸ガドリニウム(Gd₂(NO₃)₃)、ホウ酸(H₃BO₃)および硝酸ユーロピウム(Eu₂(NO₃)₃)を混合し、モル比が(1-X):2:Xで、0.05≦X≦0.20、YとGdの比は65:35となるように混合する。次に、これを空気中で1200℃~1350℃で2時間熱処理した後、分級して赤色蛍光体を得る。

さらに、同様に赤色蛍光体となる化合物である $Y_{2-x}O_3: Eu_x$ の製造方法について説明する。

混合液作製工程において、原料である硝酸イットリウム(Y_2 (NO_3) $_2$)と 硝酸ユーロピウム($E_{\rm u}$ (NO_3) $_2$)を混合し、モル比が(2-X): Xで、0. $0.5 \le X \le 0$. 3.0となるようにイオン交換水に溶解して混合液を作製する。次 に、水和工程において、この水溶液に対して塩基性水溶液、例えばアンモニア水溶液を添加し、水和物を形成させる。

その後、水熱合成工程において、この水和物とイオン交換水を白金や金などの耐食性、耐熱性を持つものからなる容器中に入れ、例えばオートクレーブを用いて高圧容器中で温度 $100\sim300$ °、圧力0.2MPa ~10 MPao条件下で、3時間 ~12 時間水熱合成を行う。その後、得られた化合物の乾燥を行うことにより、所望の $Y_{2-x}O_3$: Eu_x が得られる。次に、この蛍光体を空気中で1300° ~1400 ° ~2 0時間熱処理した後、分級して赤色蛍光体とする。この水熱合成工程により得られる蛍光体は、粒径が 0.1μ m $\sim2.0\mu$ m程度となり、

10

15

20

25

かつその形状が球状となる。この粒径、形状は発光特性に優れた蛍光体層を形成するのに適している。

なお、上述したPDP100の赤色蛍光体層110R、緑色蛍光体層110G については、従来用いられてきた蛍光体で、青色蛍光体層110Bについては、 蛍光体を構成するEuの2価のイオンの一部をEuの3価のイオンで置換した蛍 光体粒子を使用した。

従来の青色蛍光体では、各工程中の劣化が大きいため3色同時に発光した場合の白色の色温度は低下する傾向があり、そのため、プラズマディスプレイ装置においては回路的に青色以外の蛍光体(赤、緑)の放電セルの輝度を下げることで白表示の色温度を改善していた。しかし、本発明にかかる製造方法による青色蛍光体を使用することで、青色部分の放電セルの輝度が高まり、またパネル作製工程中における劣化も少ないため、他の色の放電セルの輝度を意図的に下げることが不要となる。したがって、全ての色の放電セルの輝度を充分に高めることができるので、白表示の色温度が高い状態を保ちつつ、プラズマディスプレイ装置の輝度を上げることができる。

また、本発明に係る青色蛍光体は、同じ紫外線により励起、発光する蛍光灯に も応用することができる。その場合には、蛍光管内壁に塗布されている従来の青 色蛍光体粒子を構成する2価のEuイオンを3価のEuイオンで置換した青色蛍 光体からなる蛍光体層に置換すればよい。このように本発明を蛍光灯に適用すれ ば、従来の蛍光灯より輝度及び輝度劣化に優れたものが得られる。

以下、本発明のプラズマディスプレイ装置の性能を評価するためにサンプルを 作製し、具体的に性能評価を行った実験結果について説明する。

作製した各プラズマディスプレイ装置は、画像表示領域 123 が 42 インチの大きさで、リブピッチ 150 μ mであり、HD-T V 仕様である。このPDP 100 については、誘電体ガラス層 105 の厚さは 20 μ m、Mg O 保護層 106 の厚さは 0.5 μ m、表示電極 103 と表示スキャン電極 104 との間隔は 0.08 mm とした。また、放電空間に封入される放電ガスは、ネオンを主体にキセノンガスを 5% 混合したガスであり、所定の放電ガス圧で封入されている。

青色蛍光体となる化合物であるMe 3 (1-x) Mg S i 2O8: Eux中の2価のE

uイオンを3価のEuイオンで置換する割合および合成条件を変えて作製した青色蛍光体層110Bを用いた11サンプルのプラズマディスプレイ装置を作製した。この作製条件を表1に示す。なお、本実験例では、赤色蛍光体層110Rと緑色蛍光体層110Gとなるそれぞれの蛍光体についても種々の条件で作製した。

5

表1

試			青色蛍光体			赤色蛍光体		緑色蛍光体	
料			Me _{3(1-x)} MgSi ₂ O ₃			(Y,Gd) _{1-x} BO ₃ :Eu _x		(Zn _{1-x} Mn _x)₂SiO₄	
番	Euの		2価のEuを3		Ca/Sr	Euの	製造方法	Mnの	製造方法
号	量		価のEuにす	対する	∕Ba	量		量	
	x		る方法	Eu3価の	の比	x		x	1
				量					
1	x=	水熱合	O₂中、	5.00%	Ca=1.0	x=	固相反応	x=0.0	噴霧法
1	0.003	成法	520℃、10分			0.1	法	1	1
İ			酸化処理						
2	x=	固相反	H ₂ O-O ₂ 中、	20.00%	Ca / Ba	x=	噴霧法	x=0.0	水熱合成法
	0.05	応法	610℃、60分	'	(1/0.1)	0.2		2	
1		(フラッ	酸化処理						
	'	クス法)							
3	x=	噴霧法	$N_2 - O_3(3\%)$	25.00%	Ca/Sr	x=	水溶液法	x=0.0	固相反応法
	0.1		中、		(0.1/1)	0.3		5	
	1		700℃、60分						
			酸化処理						
4	x=	水溶液	N ₂ -O ₃	55.00%	Ba/Ca	x=	水熱合成	x=0.1	固相反応法
	0.25	法	(30%)中、		(1/0.5)	0.15	法		
			900℃、60分	 					
	1		酸化処理	1					

表1(続き)

-	. 1 (//		青色蛍光体			赤色蛍光体 緑色蛍光体		色蛍光体	
試料			Me _{3(1−x)} MgSi ₂ O ₈		(Y _{1-x}) ₂ O ₃ : Eu _x		Ba _{1-x} Al ₁₂ O ₁₉ :Mn _x		
番	Euの		103(1-x).mg5.125 2価のEuを3		Ca/Sr	Euの	製造方法	Mnの	製造方法
号	量		価のEuにす		∕Ba	量		量	
	x		る方法	Eu3価の	の比	x		x	
				量					
5	x=	固相反	降温中	5.00%	Ca / Ba	x=	水熱合成	х=	水熱合成法
	0.03	応法	600℃以下		(1/0.1)	0.01	法	0.01	
!		(フラッ	でハッー᠐。				•		1
		クス法)	(20%)導入	İ		İ İ			1
1			し酸化処理						
6	x=	水熱合	降温中	10.00%	Ca/Sr	x=	噴霧法	x=	噴霧法
	0.1	成法	700℃以下		∕Ba	0.1		0.02	
			でN2-02		(1/1/				
1			(20%)導入		1)				
1			し酸化処理						
7	x=	噴霧法	降温中	23.50%	Sr=1.0	x=	水溶液法	x=	固相反応法
1	0.1		750℃以下	•		0.15		0.05	
1	1		でN2-O2						
ł			(1%)導入						ł
1	Ì		し酸化処理	Ì .		1		<u> </u>	
8	x=	固相反	H ₂ O (0.5%)	30.60%	Ca=1.0	x=	固相反応	x=	固相反応法
	0.2	応法	-N ₂ 中、			0.2	法	0.1	
			800℃、60分	1					
			酸化処理						
9	x=	固相反	N ₂ -(5%)O	2 50.10%			固相反応	1	固相反応法
İ	0.2	応法	中、	1	(1/0.5)	0.2	法	0.1	
			900°C、605	}					
			酸化処理						
10	* x=	固相反	N ₂ - (20 %	60.00%	Sr/Ca	1	水溶液法		水熱合成法
	0.1	応法	0,	1	(1/0.5) 0 .15		0.01	
			1000°C . 6	o					
			分酸化処理						
11	* x=	固相反		なし	Sr/Ca	a x=	水溶液法		水熱合成法
	0.1	応法			(1/0.5	0.15	<u> </u>	0.01	
<u> </u>					_				

*資料番号10、11は比較例

サンプルNo. 1からサンプルNo. 4までは、赤色蛍光体に(Y、Gd) $_{1-}$ 5 $_{x}BO_{3}: Eu_{x}$ 、緑色蛍光体にZn $_{2-x}S$ i $O_{4}: Mn_{x}$ を用い、青色蛍光体とし

て本発明の $Me_{3(1-x)}$ $MgSi_2O_8: Eu_x$ (ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちのいずれか一種以上)を用いた組み合わせからなる。蛍光体の合成方法、発光中心となるEu、Mnの置換比率、すなわちY、Me元素(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)に対するEuの置換比率、Zn元素に対するMnの置換比率、および2価のEuイオンと置換する3価のEuイオン量を表1に示すように種々かえて作製している。また、サンプルNo. 1からサンプルNo. 4までの青色蛍光体は、コーティングする元素を含有した金属アルコキシドまたはアセチルアセトンを用いて、加水分解法で酸化物またはフッ化物を蛍光体粒子表面にコーティングしている。

10 サンプルNo. 5からサンプルNo. 10までは、赤色蛍光体に $Y_{2-x}O_3$: E_{u_x} 、緑色蛍光体に $B_{a_{1-x}}Al_{12}O_{19}$: Mn_x 、青色蛍光体に $Me_{3(1-x)}$ $Mg_{3i_2}O_8$: E_{u_x} (ただし、Meは、 C_a 、 S_r または B_a の内のいずれか一種以上)を用いた組み合わせからなる。上記と同様に、蛍光体合成方法、発光中心となる E_u 、Mnの置換比率および青色蛍光体を構成する2価の E_u イオンと置換する3価の E_u イオン量を表1に示すように種々かえて作製している。また、サンプルNo. 5とサンプルNo. 6とは、加水分解法にて酸化物またはフッ化物を蛍光体粒子の表面にコーティングしている。

また、蛍光体層の形成に使用した蛍光体インクは、表1に示す各蛍光体粒子を使用して蛍光体、樹脂、溶剤、分散剤を混合して作製した。その蛍光体インクの粘度 (25℃) は、すべて1.5 Pa·s~30 Pa·sの範囲である。

成膜された蛍光体層を観察したところ、いずれも隔壁壁面に均一に蛍光体インクが塗布され、しかも目詰まり無く塗布できていることが見いだされた。なお、各色の蛍光体層に使用される蛍光体粒子については、平均粒径 $0.1\mu m \sim 3.0\mu m$ で、最大粒径 $8\mu m$ 以下の粒径のものが各サンプルに使用されている。

25 サンプルNo. 10は、 $Me_{3(1-x)}$ $MgSi_2O_8:Eu_x$ の2価の内の60% をEuの3価に置換したサンプルである。サンプルNo. 11は、特に酸化処理を行っていない $Me_3MgSi_2O_8:Eu$ からなる青色蛍光体粒子を用いたサンプルである。この2つのサンプルは、サンプルNo. 1からサンプルNo. 9までの本発明の実験例に対する比較例であり、以下、サンプル10を比較サンプル

25

を実験3とする。

No. 10、サンプル11を比較サンプルNo. 11とする。

なお、表1のEuイオンの2価および3価の測定は、XANES法(X-ray absorption near edge structure)で測定した。

5 これらの11サンプルについて、背面パネル製造工程における蛍光体焼成工程 (520℃、20分)における各色の輝度がどう変化するかをモデル実験として、 各色の焼成前後の輝度およびその変化率を測定した。なお、焼成前については、 粉体で行い、焼成後についてはペーストを塗布し焼成して作製した膜について行った。これを実験1とする。

10 次に、パネル製造工程におけるパネル貼り合わせ(封着工程450℃、20分) 前後の各蛍光体の輝度変化(劣化)率を測定した。これを実験2とする。

さらに、パネルを各色について点燈した時の輝度および輝度劣化の変化率の測定は、プラズマディスプレイ装置に電圧200V、周波数100kHzの放電維持パルスを100時間連続して印加し、その前後におけるパネル輝度を測定し、

15 そこから輝度劣化変化率を求めた。この輝度劣化変化率は、下記の式で定義した。 輝度劣化変化率= (100×([印加後の輝度-印加前の輝度](印加前の輝度)

また、アドレス放電時のアドレスミスについては画像のちらつきを目視により評価した。すなわち、画像中に1ヶ所でもちらつきが認められれば、ちらつきありと判定した。また、パネルの輝度分布については、白表示時の輝度を輝度計で測定して、その全面の分布を求めた。また目詰まりについては、内径 80μ mのノズルを用い200時間連続塗布を行いノズルの目詰まりの有無を調べた。これ

これら実験1から実験3までにおいて、各色の輝度および輝度劣化変化率についての結果を表2に示す。さらに、表2には、青色全面点灯時の輝度の測定結果も示している。

【表2】

	(大阪) 本区(大阪) 本区(大区)										
試	(実験1)			(実験2)			(実験3)			(実験3)	青色全面点燈
料	背面パネル工程		工程	パネル張り合せ工		200V,100kHz の 放				時の輝度	
番	蛍光体焼成			程封着時(450℃)			電維持パルス100			のアドレスミス	
				における蛍光体			時間印加後のパ			及びノズルの目	
1 1	劣化率			の輝度劣化率			ルスの輝度変化			詰まり(200時間	
		(%)		(%)			率(%)			での)の有無	
	青色	赤色	緑色	青色	赤色	緑色	青色	赤色	緑色		cd⁄cm²
1	0.0	-1.2	-4.9	0.2	-2.6	-13.0	-0.2	-4.4	-14.5	共になし	84.1
2	0.1	-1.3	-4.0	0.1	−2.4	-13.2	-0.3	-4.1	-14.2	共になし	85
3	0.0	-1.4	-4.5	0.2	-2.3	-12.9	-0.2	-4.0	-14.6	共になし	86.1
4	0.1	-1.4	-4.7	0.1	-2.2	-12.7	-0.2	-4.2	-14.1	共になし	83.5
5	0.1	-1.5	-4.9	0.0	-2.0	-12.9	-0.1	4.3	-14.8	共になし	85.8
6	0.1	-1.2	-4.3	0.1	-2.3	-12.6	-0.1	-4.1	-14.9	共になし	91
7	0.2	-1.4	-4.5	0.2	-2.4	-12.3	-0.2	-4.2	-14.7	共になし	88.9
8	0.1	-1.2	-4.3	0.3	-2.5	-12.5	-0.2	-4.3	-15.1	共になし	90.1
9	0.2	-1.5	-4.1	0.2	-2.1	-12.8	-0.2	-4.1	-15.6	共になし	84
10*	-0.3	-1.3	-4.2	-0.2	-2.3	-13.0	-0.3	-4.1	-14.8	共になし	58
11*	-0.4	-1.5	-4.1	-1.2	-2.4	-13.2	-11	-4.4	-15.6	共にあり	82

*試料番号10、11は比較例

10

表2に示すように比較サンプルNo. 11、すなわち青色蛍光体で2価のEuイオンを3価のEuイオンで置換していないサンプルでは、各工程における輝度 劣化率が大きく、200V、100kHzの加速寿命テストで11%の輝度低下 が見られた。また、アドレスミスやノズルの目詰まりも生じた。

また、表 2 に示すように比較サンプルNo. 10は、2 価のE u イオンの内 6 0%を3 価にしているため、各工程の輝度劣化は少ないが、パネルとしての青色の輝度が大幅に低下していることが認められた。

一方、サンプルN o. 1 からサンプルN o. 9 までについては、青色の変化率がすべて0. 5 %以下の値となっており、しかもアドレスミスも生じなかった。

10

15

20

これは、 $Me_3MgSi_2O_8:Euの青色蛍光体を構成する2価のEuイオンの5ち、5%~55%を3価のEuイオンで置換することにより、青色蛍光体中の酸素欠陥が大幅に減少したためである。このため、蛍光体焼成時のまわりの雰囲気による水や炭化水素、あるいはパネル封着時の<math>MgO$ や隔壁、封着フリット材および蛍光体から出た水や炭化水素が蛍光体の表面の欠陥層に吸着しなくなったため、結果として、パネルの輝度を低下させずにアドレスミスやノズルの目詰まりがなくなったものである。

さらに実験4として、青色蛍光体の2価のEuイオンのうち、5%~55%を3価のEuイオンで置換していない蛍光体と、サンプルNo.1からサンプルNo.9までの蛍光体とを60℃、90%の相対湿度中に10分間放置した後、100℃で乾燥し、その後これらの蛍光体のTDS分析(昇温脱離ガス質量分析)を行った。その結果、水の物理吸着(100℃付近)と化学吸着(300℃~500℃)のピークは、置換処理をしたサンプルNo.1からサンプルNo.9までと比較すると約15倍多い結果が得られた。この結果から、5%~55%の範囲で置換させることで、水の吸着を大幅に減少させることができることが見出された。

また、実験5として、紫外線により励起されて発光する蛍光灯に対して、本発明に係る蛍光体を用いた場合についての結果を説明する。

公知の蛍光灯において、ガラス管内壁に形成される蛍光体層として、表1のサンプルNo.7の条件下で作製した各色の蛍光体を混合したものを塗布して得られる蛍光体層を用いた蛍光灯サンプルNo.12を作製した。また、比較例として、同様に表1に示すサンプルNo.11の条件下の各色蛍光体を混合したものを塗布して比較蛍光灯サンプル13も同様に作製した。その結果を表3に示す。

【表3】

試料 番号	蛍光体	輝度 (cd/m²)	100V,60Hz 5000時間 後の 輝度変化		
12	試料番号7の蛍光体	6850	-0.31%		
13*	試料番号11の蛍光体	6600	-14.6%		

*試料番号13は比較例

表3からわかるように、蛍光灯サンプルNo. 12は輝度および輝度の劣化変化率も大幅に小さくできることが見出された。

産業上の利用可能性

5 以上のように本発明によれば、蛍光体層を構成する $Me_3MgSi_2O_8:Eu$ の青色蛍光体の2価のEuイオンのうち、 $5\%\sim55\%を3$ 価Euイオンで置換することにより、蛍光体層の各種工程での劣化を防止することができ、PDPや蛍光灯の輝度及び寿命を改善することができるとともに、信頼性を向上させることができる。

15

25

27

請求の範囲

- 1. 1色または複数色の放電セルが複数配列されるとともに、各放電セルに蛍光体層が配設され、前記蛍光体層が紫外線により励起されて発光するプラズマディスプレイパネルを備えたプラズマディスプレイ装置であって、前記蛍光体層は少なくとも青色蛍光体層を有し、前記青色蛍光体層は青色蛍光体が $Me_3MgSi_2O_8:Eu$ (ただし、Meは、カルシウム (Ca)、ストロンチウム (Sr) またはバリウム (Ba) のうちの少なくとも1種)であらわされる化合物からなり、前記青色蛍光体を構成するユーロピウム (Eu) 原子のうち、2価のEuイオン 濃度が 4 5% \sim 9 5% で、3 価のEu イオン濃度が 5% \sim 5 5% であることを特徴とするプラズマディスプレイ装置。
- 2. 前記化合物の $Me_3MgSi_2O_8$: $Euを、<math>Me_{3(1-x)}MgSi_2O_8$: Eux (ただし、Meta、Ca、SrまたはBaの内のいずれか一種以上)と表わしたときに、Xが 0. 25以下、0. 003以上であることを特徴とする請求項 1 記載のプラズマディスプレイ装置。
- 3. 紫外線により励起されて可視光を発光する化合物Me₃MgSi₂O₈: Eu (ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種) の結晶構造 からなる蛍光体であって、その蛍光体を構成するEu原子のうち、2価のEuイ オン濃度が45%~95%で、3価のEuイオン濃度が5%~55%であること を特徴とする蛍光体。
 - 4. 前記蛍光体の化合物 $Me_3MgSi_2O_8$: Eux、 $Me_{3(1-X)}MgSi_2O_8$: Eu_X (ただし、Meは、Ca、SrまたはBaの内のいずれか一種以上)と表わしたときに、Xが0. 25以下、0. 003以上であることを特徴とする請求項3記載の蛍光体。
 - 5. 2価のEuイオンを母体に持つ化合物Me₃MgSi₂Oa: Eu(ただし、Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる蛍光体を酸化

雰囲気中で焼成して、2価のEuイオンのうちの5%~550%を3価に置換することを特徴とする蛍光体の製造方法。

- 6. 2価のEuイオンを母体に持つ化合物Me₃MgSi₂O₈: Eu(ただし、 Meは、Ca、SrまたはBaのうちの少なくとも1種)からなる蛍光体粉末を アルコール溶液中でアルミニウム(A1)、ランタン(La)またはシリコン(Si)の元素を含有するアルコキシドまたはアセチルアセトンと共に混合して加水 分解させ、アルコール成分を除去した後酸化雰囲気中で焼成することで、2価の Euイオンのうちの5%~55%を3価に置換すると同時に、前記蛍光体粉末の 表面にA1、LaまたはSiの酸化物薄膜またはフッ化物薄膜を形成することを 特徴とする蛍光体の製造方法。
- 7. 2価のEuイオンを持つ化合物Me₃MgSi₂O₈: Eu(ただし、Meは、Ca、Sr、Baのうちの少なくとも1種)からなる蛍光体を酸化雰囲気中で焼成する工程において、前記酸化雰囲気が酸素、酸素-窒素、オゾン-窒素、または水蒸気-窒素であり、焼成温度が350℃~900℃であることを特徴とする請求項5記載の蛍光体の製造方法。
- 8. Ca、Ba、Sr、Mg、SiおよびEuをそれぞれ含有する酸化物、炭酸 20 化物または金属塩を混合して混合物を作製する工程と、前記混合物を空気中で焼成して前記炭酸化物または金属塩を分解する工程と、前記混合物を還元雰囲気中で焼成してEu原子の状態を2価にする工程と、酸化雰囲気中で焼成してEuの 2価イオンが45%~95%で、Euの3価イオンが5%~55%にする工程とを有することを特徴とする蛍光体の製造方法。

1/5

FIG. 1

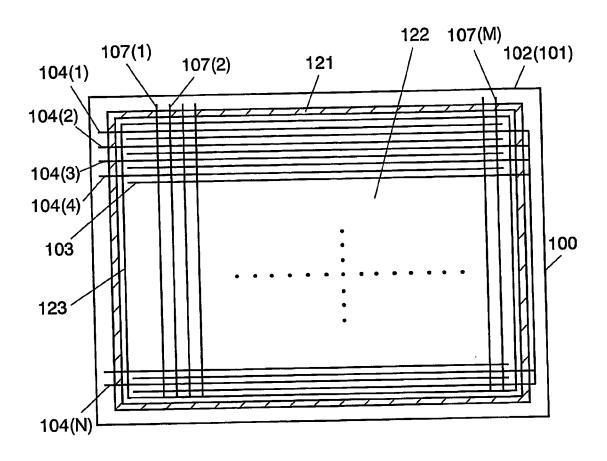


FIG. 2

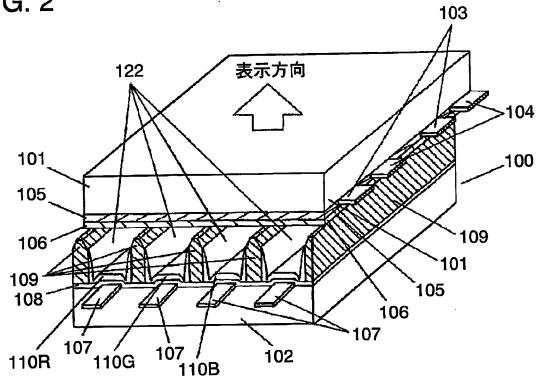
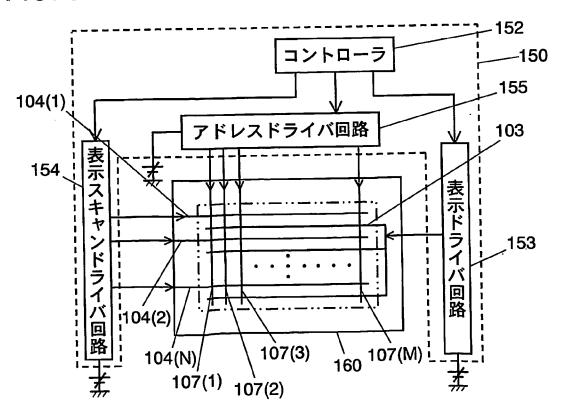
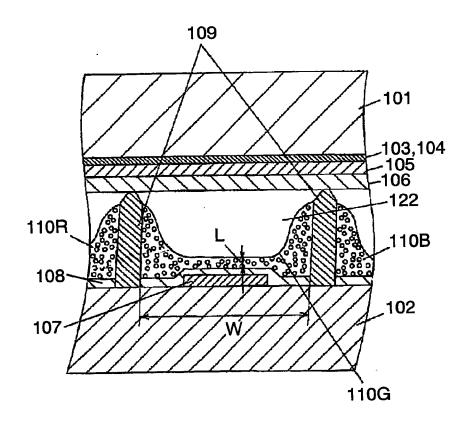


FIG. 3

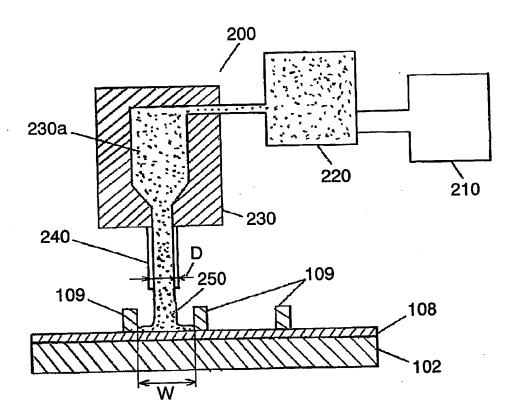


^{3/5} FIG. 4



4/5

FIG. 5



5/5

図面の参照符号の一覧表

- 100 PDP
- 101 前面ガラス基板
- 102 背面ガラス基板
- 103 表示電極
- 104 表示スキャン電極
- 105,108 誘電体ガラス層
- 106 MgO保護層
- 107 アドレス電極
- 109 隔壁
- 110R 蛍光体層(赤)
- 110G 蛍光体層(緑)
- 110B 蛍光体層(青)
- 121 気密シール層
- 122 放電空間
- 123 画像表示領域
- 152 コントローラ
- 153 ドライバ回路
- 154 表示スキャンドライバ回路
- 155 アドレスドライバ回路
- 200 インク塗布装置
- 210 サーバ
- 220 加圧ポンプ
- 230 ヘッダ
- 230a インク室
- 240 ノズル
- 250 インク

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER									
Int.Cl ⁷ C09K11/64, C09K11/08, H01J11/02									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC									
B. FIELDS	SEARCHED	v classification symbols)							
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by $C1^7 C09K11/00-11/89, H01J11/02$,	, H01J9/227, H01J17/04							
TILL.	O1 009M11,00 11,00, 1101011,001	=== ,							
Documentati	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched								
Dominentar	COM OPERATOR CHIPA SIAMA ANTI-AMADIA COURT CONTROL CO								
Electronic da	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sear	ch terms used)						
	<u>-</u>								
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT								
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.						
A	JP 64-6087 A (Hitachi, Ltd.),		1-8						
_ ^	10 January, 1989 (10.01.89),		•						
	Claims; examples								
]	(Family: none)								
		•							
		,							
	·								
		•							
	·								
Furth	ner documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.							
* Specia	al categories of cited documents:	"T" later document published after the int	emational filing date or						
"A" docum	nent defining the general state of the art which is not	priority date and not in conflict with to understand the principle or theory un-	the application but cited to denlying the invention						
"E" carlier	ered to be of particular relevance r document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance: the	claimed invention cannot be						
"L" docum	date considered novel or cannot be considered to involve an invente step when the document is taken alone								
cited t	o establish the publication date of another citation or other I reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive st	ep when the document is						
"O" docun	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such								
"P" docun	"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family								
than the priority date claimed									
	actual completion of the international search June, 2003 (26.06.03)	15 July, 2003 (15.							
		<u>-</u> ·	•						
Name and	nailing address of the ISA/	Authorized officer							
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Authorized officer									
		Telephone No.							
Facsimile 1	No	Telephone No.	•						

特許庁審査官(権限のある職員)

電話番号 03-3581-1101 内線 3483

藤原 浩子

4 V

9155

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号